

УДК 539.184.52 : 546.683

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕН ЖИЗНИ ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ АТОМОВ И ИОНОВ ТАЛЛИЯ

Л. Л. Шимон и Н. М. Эрдевди

Разработана методика времен жизни возбужденных состояний атомов методом задержанных совпадений с применением пересекающихся электронного и атомного пучков. Измерены радиационные времена жизни для 26 переходов атомов и ионов таллия. Полученные значения времен жизни находятся в пределах $3.9 \div 130$ нс.

Наиболее надежные данные о временах жизни возбужденных состояний атомов получены методом задержанных совпадений. Он является прямым методом измерения τ и основан на наблюдении различными способами опустошения во времени заселенных уровней [1-3]. Этот метод до настоящего времени применялся для определения τ атомов газов, а также тех металлов, парами которых легко заполнять объем экспериментальной установки при низких температурах (ртуть, кадмий, цинк) [4-6]. Однако в последнее время для решения ряда прикладных задач все большее применение находят пары различных металлов. В связи с этим представляет интерес расширить метод задержанных совпадений определения τ и для атомов металлов с низкой упругостью паров. При изучении возбуждения атомов таких металлов наиболее трудной задачей является способ их транспортировки в источник возбуждения. Для решения этой задачи мы избрали способ атомного пучка, успешно применяющийся при изучении эффективных сечений возбуждения атомов элементов третьей группы (включая алюминий) [7-10].

Для освоения методики измерений объектом исследования мы избрали таллий, так как для его резонансного $7^2S_{1/2}$ -уровня имеются данные о временах жизни, полученные различными методами [11, 12]. В то же время для других состояний атомов и ионов таллия времена жизни исследованы недостаточно полно.

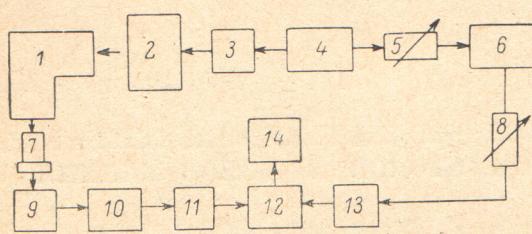
Методика и условия эксперимента

Атомный пучок формировался с помощью канала энтузионного источника атомов, системы холодных диафрагм и пересекался под прямым углом электронным пучком. Источником электронного пучка служила электронная пушка, катодно-сеточные элементы которой взяты из отечественных металло-керамических СВЧ ламп. Созданная нами электронная пушка позволяла модулировать электронный пучок с высокой частотой при хороших временных параметрах импульса электронного тока. Блок-схема экспериментальной установки приведена на рис. 1.

Возбуждение атомов осуществлялось короткими импульсами электронного тока, при модуляции электронного пучка импульсами напряжения генератора Г5-44 4, предварительно усиленными по амплитуде до 40 В. Усилитель импульсов напряжения З построен нами на лампе со вторичной электронной эмиссией 6В2П. Радиационное излучение регистрировалось фотоэлектронными умножителями ФЭУ-77, ФЭУ-79 и ФЭУ-106, работавшими в режиме счета отдельных фотоэлектронов. Однофотоэлектронный

импульс ФЭУ-79, усиленный на 42 дБ приведен на осциллограмме рис. 2, а. Спектральные линии таллия выделялись с помощью монохроматора МДР-2. Импульсы ФЭУ усиливалось усилителями 9 и 10, дискримионировались аттенюатором усилителя УЗ-4 10 и формировались формирователем ограничителем 11 по амплитуде и по длительности до 5 нс (рис. 2, б).

Рис. 1. Блок-схема эксперимента.



После формирования импульсы подавались на Вх. I схемы совпадений 12. На Вх. II подавался опорный импульс напряжения от генератора Г5-44 6, который запускался синхроимпульсом генератора Г5-44 4. Такая схема позволяла плавно и в широких пределах с помощью линий задержки 5 и 8 задерживать опорный импульс относительно модулирующего импульса

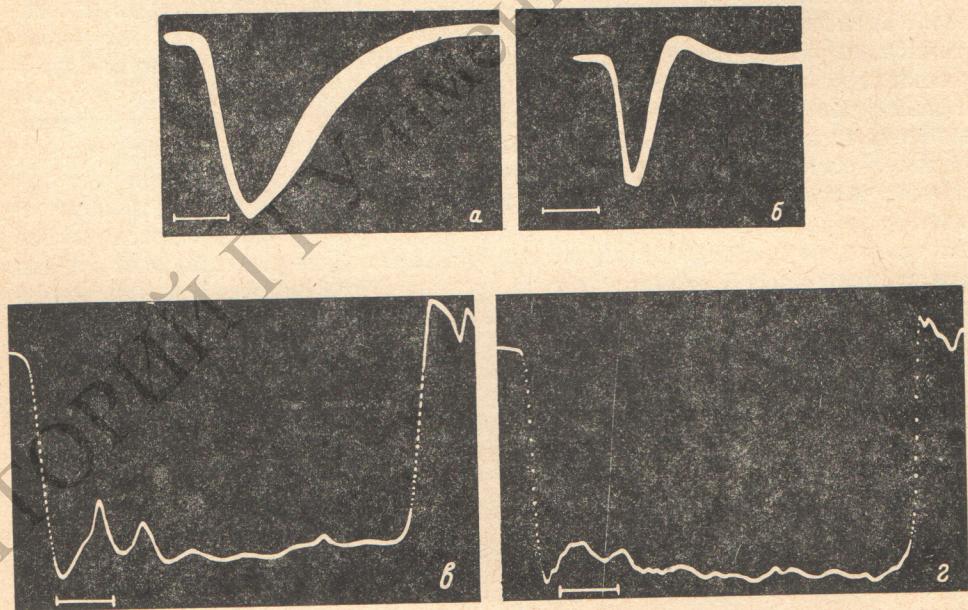


Рис. 2. Осциллограммы импульсов.

а — однофотоэлектронный импульс ФЭУ-79 после усиления на 42 дБ (масштаб 0.2 В/см, 10 нс/см);
 б — однофотоэлектронный импульс ФЭУ-79 после усиления и формирования (масштаб 0.5 В/см, 10 нс/см);
 в — импульс напряжения генератора Г5-44 (масштаб 2 В/см, 10 нс/см);
 г — импульс возбуждающего электронного тока (масштаб 1 В/см, 10 нс/см).

напряжения, а следовательно, и относительно возбуждающего импульса тока. Импульсы совпадений, предварительно расширенные до 60 нс, регистрировались прибором ЧЗ-33 14. Каждая экспериментальная точка, соответствующая определенному времени задержки (t_s), измерялась не менее чем три раза при времени экспозиции от 10 до 100 с в зависимости от интенсивности спектральной линии.

Наиболее трудной задачей в методе задержанных совпадений является получение коротких импульсов возбуждающего электронного тока с кру-

тым срезом ($t_c \sim 1$ нс). Впервые серьезное внимание решению этого вопроса было уделено в работе [15], где получен импульс электронного тока с t_c , равным 2 нс. В наших опытах импульс возбуждающего тока электронов воспроизводит временные характеристики импульса напряжения генератора Г5-44, у которого $t_c \leqslant 1$ нс (рис. 2, в, г). Осциллограммы рис. 2, а, б получены с помощью осциллографа С1-31 (полоса пропускания 100 МГц), а осциллограммы рис. 2, в, г — с помощью широкополосного стробоскопического осциллографа С7-5 (полоса пропускания в ГГц).

Измерения τ проводились в условиях однократности столкновений электронов с атомами. Давление паров таллия в эффиционной камере составляло около 10^{-2} тор, а давление остаточных газов в камере не превышало $2 \cdot 10^{-6}$ тор. Плотность тока электронов в импульсе составляла $5 \div 25$ ма/см². Частота следования возбуждающих импульсов устанавливалась в пределах 100 КГц \div 3 МГц при их длительности $20 \div 50$ нс и срезе импульса тока ~ 1 нс. Энергия возбуждающих электронов выбиралась в интервале $20 \div 100$ эВ. Разрешающее время схемы совпадений устанавливалось в пределах $1 \div 3$ нс.

Приборная погрешность эксперимента определяется точностью калибровки переменной линии задержки. Поскольку точность калибровки плавной переменной линии задержки $8 \div 0.01$ нс, а дискретной переменной линии задержки $6 \div 0.1$ нс, то приборная погрешность эксперимента не превышала 0.5%.

Изменение плотности тока, энергии возбуждающих электронов в указанных выше пределах, а также концентрации атомов в широких пределах не влияли на измеряемую величину τ . Кроме того, геометрия пересечения электронного и атомного пучков, а также наблюдаемого объема возбуждения таковы, что возможность искажения измеряемой величины τ эффектами ухода возбужденных атомов из наблюдаемого объема и растяжения заднего фронта светового импульса за счет движения возбуждающих электронов полностью устранена.

Результаты измерений и их обсуждение

Нами определены методом задержанных совпадений радиационные времена двадцати шести переходов в атомах и ионах таллия, причем для тринадцати из этого числа радиационные времена ранее не определялись.

Для отработки методики нами прежде всего были измерены радиационные времена резонансных переходов $6^2P_{3/2}^0 \rightarrow 7^2S_{1/2}$ ($\lambda = 5350$ Å) и $6^2P_{1/2}^0 \rightarrow 7^2S_{1/2}$ ($\lambda = 3776$ Å) Tl I. Значения их оказались равными 7.4 ± 0.5 нс. Эта величина и есть собственно время жизни $7^2S_{1/2}$ уровня Tl I, поскольку он является резонансным [16]. Измеренная нами величина τ хорошо согласуется с данными, полученными другими авторами шестью различными методами. Результаты измерений τ резонансного $7^2S_{1/2}$ уровня Tl I, собранные в работе [11] и дополненные результатом из работы [12], представлены в табл. 1.

Таблица 1

Метод и год определения	τ , нс	Литературный источник
Сдвиг фаз (1962)	8.5 ± 0.3	
Крюки (1968)	8.2 ± 0.6	
Пересечение уровней (1964)	7.6 ± 0.2	
Двойной резонанс (1964)	7.4 ± 0.3	
Поглощение (1965)	8.1 ± 0.8	
Сдвиг фаз (1967)	7.6 ± 0.2	[11]
Пересечение уровней (1968)	7.4 ± 0.4	
Пересечение уровней (1971)	7.4 ± 0.2	
Пучок-фольга (1972)	7.7 ± 0.5	
Поглощение и крюки (1973)	7.4 ± 0.4	[12]
Задержанные совпадения (1975)	7.4 ± 0.5	Наш результат

На рис. 3, а и б приведены кривые задержанных совпадений, характеризующие опустошение во времени (по переходам в расщепленное основное $6^2P_{3/2}^0$, $1/2$ -состояние) заселенности резонансного $7^2S_{1/2}$ -уровня Tl I. Из-за недостаточной для эффективного возбуждения атомов плотности электронного тока при энергии электронов вблизи порога возбуждения соответствующих спектральных линий исследование τ $7^2S_{1/2}$ -уровня Tl I проводилось при энергии возбуждающих электронов E_e , равной $25 \div 30$ эВ. Однако в этом случае исходный уровень, кроме прямого электронного возбуждения, заселяется еще и каскадными переходами. Это наглядно

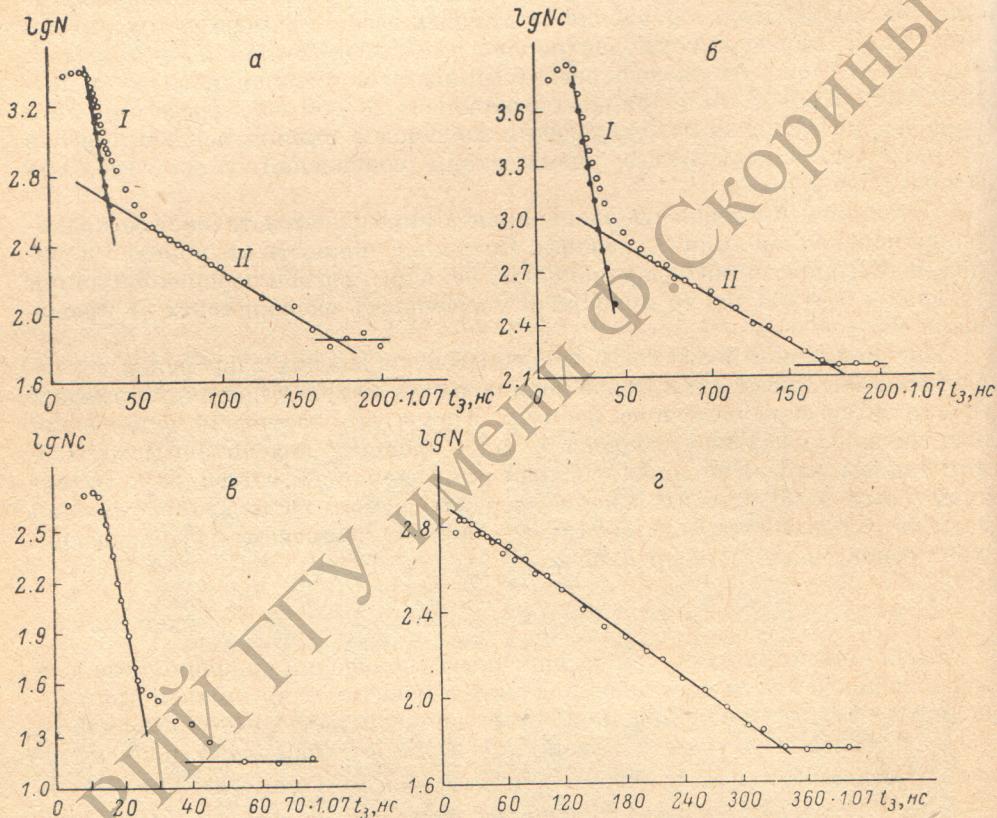


Рис. 3. Кривые задержанных совпадений.

а — для уровня $7^2S_{1/2}$ Tl I ($\lambda = 5350 \text{ \AA}$); б — для уровня $7^2S_{1/2}$ Tl I ($\lambda = 3776 \text{ \AA}$); в — для уровня 7^1S_0 Tl II ($\lambda = 3092 \text{ \AA}$); г — для уровня $6p^4$ Tl II ($\lambda = 4947 \text{ \AA}$).

иллюстрируют рис. 3, а и б, где участок I, соответствующий опустошению времени $7^2S_{1/2}$ -уровня, искажен каскадным заселением из вышележащих $n^2P_{3/2}$, $1/2$ -уровней, а участок II соответствует опустошению указанных $n^2P_{3/2}$, $1/2$ -уровней Tl I. Для учета каскадного заселения исследуемых уровней использовался графический метод обработки экспериментальных кривых [6]: черные точки на рис. 3, а и б соответствуют участку I после его обработки. На рис. 3, в и г для примера приведены характерные кривые задержанных совпадений для уровней с наиболее различающимися значениями τ . В табл. 2 представлены результаты наших измерений, там же для сравнения приведены данные, известные в литературе. Указанные в табл. 2 ошибки измерений определялись из статистического разброса точек на кривых задержанных совпадений.

Как видно из табл. 2, результаты наших измерений хорошо согласуются с уже известными данными, полученными ранее для некоторых переходов. Отметим, однако, несколько завышенное значение τ для $8^2S_{1/2}$ -уровня,

Таблица 2

Переход	$\lambda, \text{ \AA}$	$\tau, \text{ нс}$			
		наши результаты	метод пучок—фольга [12]	метод пересечения уровней	метод сдвига фаз [17]
Tl I					
$6^2P_{1/2}^0 - 8^2S_{1/2}$	2580	20 ± 3	23 ± 4		
$6^2P_{3/2}^0 - 8^2S_{1/2}$	3229	20 ± 3	23 ± 4		
$6^2P_{3/2}^0 - 9^2S_{1/2}$	2826	43 ± 4			
$6^2P_{3/2}^0 - 10^2S_{1/2}$	2666	31 ± 3			
$7^2S_{1/2} - 9^2P_{3/2}$	5520	16.4 ± 1.5			
$6^2P_{1/2}^0 - 6^2D_{3/2}$	2768	6.9 ± 0.5	6.8 ± 0.5	6.2 ± 1 [18] 5.2 ± 0.8 [19]	6.9 ± 0.6
$6^2P_{3/2}^0 - 6^2D_{3/2}$	3529	6.9 ± 0.5			
$6^2P_{3/2}^0 - 6^2D_{5/2}$	3519	7.2 ± 0.6	7.6 ± 0.5		
$6^2P_{1/2}^0 - 7^2D_{3/2}$	2380	16.0 ± 1.3	16 ± 4		
$6^2P_{3/2}^0 - 7^2D_{3/2}$	2918	19.8 ± 1.5	19 ± 4		
$6^2P_{1/2}^0 - 8^2D_{3/2}$	2238	34 ± 3			
$6^2P_{3/2}^0 - 8^2D_{3/2}$	2711	34 ± 3			
$6^2P_{3/2}^0 - 8^2D_{5/2}$	2709	44.0 ± 4	50 ± 10		
$6^2P_{3/2}^0 - 9^2D_{5/2, 3/2}$	2609/10	75 ± 7			
Tl II					
$6^1P_1 - 7^1S_0$	3092	3.9 ± 0.3	4.6 ± 0.5		
$6^1P_1 - 6^1D_2$	2532	7.0 ± 1	5.0 ± 1		
$6^1D_2 - 5^1F_3$	4739	6.7 ± 1	6.8 ± 0.8		
$6^1D_2 - 6^1F_3$	3186	12.7 ± 1			
$6^3P_2 - 7^3S_1$	2299	18 ± 1.5			
$7^3S_1 - 7^3P_1$	5950	13.9 ± 1			
$6^3D_3 - 5^3F_4$	5153/7	12.1 ± 1			
$7^3S_1 - 6p^4$	4947	130 ± 10			
$^3S_1 - 6p^7$	4178	4.75 ± 0.5			
Tl III					
$6^1D_{5/2} - 5^2F_{5/2}$	3457	5.5 ± 0.5			

полученное методом пучок—фольга [12]. Как известно [20], в этом методе затруднен учет каскадного заселения исследуемого уровня (каскадное заселение приводит к увеличению измеряемой величины τ). В наших же экспериментах установлено значительное заселение уровней резкой серии каскадными переходами: $\sim 19\%$ для $7^2S_{1/2}$, $\sim 60\%$ для $8^2S_{1/2}$ и $\sim 40\%$ для $9^2S_{1/2}$ -уровней (при энергии возбуждающих электронов $20 \div 40$ эВ). Такой же вклад каскадных переходов в заселение указанных состояний получен и при исследовании абсолютных сечений возбуждения атомов таллия электронным ударом, выполненных ранее одним из авторов [7]. Установлено также значительное заселение каскадными переходами $6^2D_{5/2}$ -уровня Tl I — около 22% при энергии возбуждающих электронов равной 20 эВ. Для остальных членов диффузной серии не наблюдается заметное каскадное заселение исходных уровней.

Для уровней $7^2S_{1/2}$, $8^2S_{1/2}$, $6^2D_{5/2}$ и $8^2D_{3/2}$ Tl I τ измерялись по двум переходам в основное $6^2P_{1/2}^0$ и метастабильное $6^2P_{3/2}^0$ -состояния и значения их оказались одинаковыми. Это лишний раз свидетельствует о том, что влияние самопоглощения на измеряемую в нашем эксперименте величину сведено к минимуму.¹

¹ При температуре эффиционной камеры 600°C концентрации атомов в основных $6^2P_{1/2}^0$ и $6^2P_{3/2}^0$ -состояниях отличаются на 6 порядков.

Полученные результаты дают возможность проследить за поведением τ внутри резкой и диффузной серий. Для диффузной серии отчетливо проявляется тенденция монотонного возрастания τ с ростом главного квантового числа n . Такую же тенденцию к монотонному уменьшению с ростом n проявляют значения чисел f , полученные экспериментально методом крюков Рождественского [21] и теоретически в одноконфигурационном приближении методом полуэмпирического приближения Дирака [22]. Следует также отметить, что и сечения возбуждения Q спектральных линий, отвечающих переходам из $n^2D_{5/2}$ -уровней Tl I, монотонно уменьшаются с ростом n [7].

Для резкой серии в отличие от диффузной наблюдается нарушение монотонности возрастания τ по мере перехода к более высоким членам серии. Для $10^2 S_{1/2}$ -уровня величина τ в 1.4 раза меньше времени жизни предыдущего $9^2S_{1/2}$ -уровня Tl I. Такая же аномалия поведения f внутри резкой серии наблюдалась в работах [21, 23]. Правда, авторы работы [21] наблюдали аномалию только $6^2P_{3/2}^0 - 10^2S_{1/2}$ -перехода, в то время как при исследовании абсолютных сечений возбуждения спектральных линий таллия [7] обнаружено аномальное поведение величины Q и для $6^2P_{3/2}^0 - 10^2S_{1/2}$ -перехода Tl I. В работе [22] отмечается, что именно для терма $10^2S_{1/2}$ величина квантового дефекта выпадает из линейной зависимости от n . Это указывает на то, что для этого терма имеет место возмущение, вызванное конфигурационным взаимодействием и проявляющееся как на величинах τ , f и Q , так и на экспериментальном значении энергии уровня. В экспериментальной работе [24] аномально большое значение Q $6s^210s^2S_{1/2}$ -уровня Tl I однозначно объясняется смешиванием его со смещенным $6s^2sp^24P_{1/2}$ -уровнем Tl I. Сильное заселение $10^2 S_{1/2}$ -уровня обусловлено относительно большим сечением возбуждения $6^4P_{1/2}$ -уровня.

Из полученных результатов по временам жизни возбужденных состояний ионов таллия можно заключить, что значения τ головных членов спектральных серий Tl II одного порядка. Для синглетных состояний значения τ несколько меньше, чем для триплетных.

Обращает на себя внимание аномально большое значение $\tau = 130 \pm 10$ нс для смещенного $5d^96s^26p4^0$ -состояния Tl II, образующегося в результате вырывания внутреннего $5d$ -электрона атома таллия (d -ионизация). Интересно, что сечение возбуждения перехода $5d^96s7s^3S_1 - 5d^96s^26p4^0$ ($\lambda = 4947 \text{ \AA}$), равное $41.3 \cdot 10^{-18} \text{ см}^2$ [25], также большое по сравнению с сечениями возбуждения других ионных линий таллия.

Из анализа кривых задержанных совпадений обнаружено значительное каскадное заселение 7^3S_1 (более 40% при $E_e = 100$ эВ) 6^1D_2 (около 16% при $E_e = 90$ эВ) и 5^1F_3 (около 12% при $E_e = 50$ эВ) уровней Tl II. Остальные исследованные нами состояния Tl II и Tl III подвержены каскадному заселению в меньшей степени. Смещенные состояния Tl II вовсе не подвержены каскадному заселению.

Следует отметить, что полученные нами результаты по определению τ хорошо согласуются с уже известными данными, полученными ранее для некоторых переходов.

Из табл. 2 видно, что подавляющее большинство известных в литературе данных по временам жизни возбужденных состояний атомов и ионов таллия получены методом пучок—Фольга. Но возможности этого метода ограничены невысокой чувствительностью, сложностью учета каскадного заселения исследуемых уровней, отсюда и недостаточной точностью результатов. Особенно затруднено исследование τ возбужденных состояний ионов из-за малоэффективного заселения этих состояний при пучково-Фольговой методике [12]. Разработанная нами методика определения τ в пересекающихся атомном и электронном пучках отличается универсальностью, высокой чувствительностью, надежностью результатов и их достаточно высокой точностью.

Авторы благодарны И. П. Запесочному за постоянный интерес к работе и помощь при обсуждении результатов.

Литература

- [1] А. Л. Ошерович, Г. М. Петелин. ДАН СССР, 129, 543, 1959.
- [2] Ю. И. Малахов, В. А. Фабрикант. Опт. и спектр., 34, 645, 1973.
- [3] М. Л. Бурштейн, Я. Ф. Веролайнен, В. А. Комаровский, А. Л. Ошерович, Н. П. Пенкин. Опт. и спектр., 37, 617, 1974.
- [4] Я. Ф. Веролайнен, А. Л. Ошерович. Опт. и спектр., 20, 929, 1966.
- [5] J. Pardies, C. R. Acad. Sci., 266, B 1586, 1968.
- [6] А. Л. Ошерович, Г. П. Анисимова, М. Л. Бурштейн, Я. Ф. Веролайнен, Я. Сигети, Е. А. Ледовская. Опт. и спектр., 30, 793, 1971.
- [7] И. П. Запесочный, Л. Л. Шимон, Э. И. Непийпов. Укр. физ. журн., 18, 1297, 1973.
- [8] Л. Л. Шимон, Э. И. Непийпов. Укр. физ. журн., 19, 626, 1974.
- [9] Л. Л. Шимон, Э. И. Непийпов, В. Л. Голдовский, Н. В. Головчак. Укр. физ. журн., 20, 233, 1975.
- [10] Л. Л. Шимон, Э. И. Непийпов, И. П. Запесочный. Укр. физ. журн., 20, 229, 1975.
- [11] Н. П. Пенкин, В. П. Рузов, Л. Н. Шабанова. Опт. и спектр., 34, 1017, 1973.
- [12] T. Andersen, G. Sorensen. Phys. Rev., A5, 2447, 1972.
- [13] В. Г. Вовченко, В. М. Железняков. Материалы симпозиума по на-носекундной ядерной электронике, Дубна, 1967.
- [14] Ю. К. Акимов, М. Н. Дражев, И. Ф. Колпаков, В. И. Рыкалин. Быстро действующая электроника для регистрации ядерных частиц. «Сов. радио», М., 1971.
- [15] Ю. И. Малахов, В. Г. Потемкин. Опт. и спектр., 32, 245, 1972.
- [16] И. Агарбичану, И. Кукурезану, И. Попеску, В. Василью. Опт. и спектр., 14, 18, 1963.
- [17] R. T. Cunningham, J. Link. J. Opt. Soc. Am., 37, 1000, 1967.
- [18] G. M. Lawrence, B. D. Savage. Phys. Rev., 141, 67, 1966.
- [19] W. Gaugh, G. W. Series. Proc. Phys. Soc., 85, 469, 1965.
- [20] Я. Ф. Веролайнен. Автореф. канд. дисс. ЛГУ, Л., 1970.
- [21] Н. П. Пенкин. В сб.: Спектроскопия газоразрядной плазмы. «Наука», Л., 1970.
- [22] П. Ф. Груздев. В сб.: Физика вакуумного ультрафиолетового излучения. «Наукова думка», Киев, 1974.
- [23] В. К. Прокофьев, А. Н. Филиппов. ЖЭТФ, 4, 31, 1933.
- [24] Л. Л. Шимон, Э. И. Непийпов, Н. А. Гацюк, И. П. Запесочный. Опт. и спектр., 32, 1040, 1972.
- [25] Э. И. Непийпов, Л. Л. Шимон. Укр. физ. журн., 18, 539, 1973.

Поступило в Редакцию 17 декабря 1975 г.